



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程
IECQの規則及び詳細についてはウェブサイト参照 www.iecq.org

認証書 独立試験所

IECQ 証明書番号:	IECQ-L JQAJP 13.0004	発行番号:	9	認証状況:	継続中
旧認証書番号:	IECQ-L JQAJP 13.0004 第 8 版	発行日:	2021/09/24	初回発行日:	2009/10/02
CB 管理番号:	JQAQ0012-001-T	有効期限:	2024/10/05		

パナソニック株式会社 プロダクト解析センター 耐環境評価試験所

〒571-8686 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8

当該組織、設備及びその手順は、IECQ電子部品品質認証制度において、基本規則IECQ01、施行規則IECQ03-1「全IECQスキームの一般要求事項」、IECQ03-6「独立試験所審査プログラム要求事項」、及びISO/IEC17025:2017のIECQ制度における電子部品試験に適用される項目について審査の結果、独立試験所に要求される該当項目に適合することを確認しました。

認証範囲:

— 環境試験

認証範囲の詳細については添付付属書を参照

詳細は添付 付属書参照

発行認証機関 (CB) : Japan Quality Assurance Organization (JQA)

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4

部門長: 平 岩 貞 浩



JQA

後援会員団体

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその付属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。

www.iecq.org

JISC
Japanese Industrial Standards Committee



附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0004

CB 管理番号: JQAQ 0012-001-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0004-SJ

改訂番号: 9

改訂日: 2021/09/24

ページ 1/1

部品の種類

JIS C 5442:1996	制御用小型電磁リレー
IEC 61076-1:2006	電子機器用コネクタ
IEC 60384-1:2016	電子機器用固定コンデンサ
IEC 60115-1:2008	電子機器用固定抵抗器

環境試験

IEC 60068-2-1:2007	低温（耐寒性）試験
IEC 60068-2-2:2007	高温（耐熱性）試験
IEC 60068-2-11:1981	塩水噴霧試験
IEC 60068-2-14:2009	温度変化試験
IEC 60068-2-30:2005	温湿度サイクル試験 (12+12 時間サイクル)
IEC 60068-2-38:2009	温湿度組合せ（サイクル）試験
JIS C 60068-2-42:1993	接点及び接続部の二酸化硫黄試験
JIS C 60068-2-43:1993	接点及び接続部の硫化水素試験
JIS C 60068-2-52:2000	塩水噴霧（サイクル）試験
IEC 60068-2-66:1994	高温高湿、定常（不飽和加圧水蒸気）試験
IEC 60068-2-67:1995	高温高湿試験
IEC 60068-2-78:2012	高温高湿（定常）試験方法

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 www.iecq.org



一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4